



Probennadel aus Zirkoniumoxid mit PEEK-Spitze

6.2846.010

Probennadel für Sample Processoren und Autosampler in der Ionenchromatographie. Die PEEK-Spitze garantiert ein sicheres Durchstechen der Vial-Abdeckung.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2833.000	Nadelhalter 1/8 in. Für IC/VA Sample Processors. Für 1/8 in. Kanülen

